## (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-237471 (P2001-237471A)

(43)公開日 平成13年8月31日(2001.8.31)

(Ba) =		
(51)Int.Cl.7	<b>畿</b> 別記号	F I =====1.1°(40.40)
H01L 43/08		HO 1 1 40/00
G11B 5/39		C11D =/m
H01F 10/08		G11B 5/39 5E049
41/18		H01F 10/08
H01L 43/12		41/18
110112 40/12		H01L 43/12
		審査請求 有   請求項の数40 OL (全 23 頁)
(21)出願番号	特顧2000-57908(P2000-57908)	(71) 出願人 000005821
(22)出顧日	平成12年3月2日(2000.3.2)	松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
(31)優先権主張番号	Sch Millered a 1 m a name	(72)発明者 榊間 博
(32)優先日		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
	平成11年3月2日(1999.3.2)	産業株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 杉田 康成
(31)優先権主張番号		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
(32)優先日	平成11年3月26日(1999.3.26)	<b>産業株式会社内</b>
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(74)代理人 100078282
(31)優先權主張番号	<b>特顧平11-135280</b>	
(32)優先日	平成11年5月17日(1999.5.17)	弁理士 山本 秀策
(33)優先権主張国	日本 (JP)	
		最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 磁気抵抗効果案子とその製造方法、磁気抵抗効果型ヘッド、磁気記録装置、磁気抵抗効果メモリ 素子

## (57)【要約】

【課題】 熱的安定性と高MR比とを有する磁気抵抗効果素子を提供する。

【解決手段】 磁気抵抗効果素子は、外部磁界により容易に磁化回転する自由層と、第1非磁性層と、該第1非磁性層に対して該自由層の反対側に設けられ、該外部磁界により容易には磁化回転しない第1固定層とを含み、該第1固定層と該自由層との少なくとも一方は、該第1非磁性層と接する第1金属磁性膜と、第1酸化物磁性膜とを含む。

